Search Notes				10/041,875		Reex	Applicant(6)Patent under Reexamination MAUTINO ET AL.		
						MAU			
				Examiner		Art U	tit		
				Fran	tz F. Jules	3617			
									•
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SEARCH NOT	EC		ר
SEARCHED					(INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
Class	Subclass	Date	Examiner				DATE	EXMR	1
2/3	1-1-			•	Scarchi	D DAN	 		١.
_!	100				Defen	a. A			
<u> </u>	10 2				DATABA	rses &		1	
·	1511				Shock.	See .	·	•]
	101	2/13/05	FROM		Attachn	rent			
	1121	77	"				7/0/2		-
	1111	· ·	 . 	-	Inside		1/13/X		
	114	· ·					<u> </u>		
	」 ジ				See EAS	3) 	٠, ١		
			ļ		Search	History	6/29/	7	
11000	BD AT	b h					' '		
		//							┪
SLA	Ph.	147408	1350						
wide	thed	18/9/00	201		· ·				
und	Del	6/29/0	p 27.			•] .
1		7 7		•			· .		
	1		:	•					
<u> </u>	 		 						
	1	L,		•					∤
									
INT	ERFEREN	E SEARCH	ED] .				
Class	Subclass	Date '	Examiner				•		
									1
				*					'
			<u> </u>						
							,		
					•				
L		<u> </u>	<u> </u>	•	<u> </u>	i	L	L	j